有機金属分解法を用いて作製した磁性ガーネット薄膜の磁気異方性

Magnetic anisotropy of garnet films fabricated by metal organic decomposition method H. Saito, Y. Ashizawa, and K. Nakagawa

(Nihon University)

<u>はじめに</u>

酸化物フェリ磁性体である磁性ガーネットはダンピング定数が小さいため、スピン波伝搬用材料として注 目されている。我々は高機能化・高性能化を目指して種々の元素を置換した磁性ガーネット¹⁰の検討を行っ ている。一般的に Liquid Phase Epitaxy (LPE)法で作製した薄膜の結晶性は優れているが、多種の組成のガーネ ット膜作製には効率が悪い。そこで我々は、幅広く組成の異なる薄膜作製試作が比較的容易な有機金属分解 (MOD)法によるガーネット膜作製を行い、まず基本特性を求め、その後 LPE 法による成膜へのステップを考 えた。MOD 法で作製した磁性ガーネット薄膜は、その結晶性の不十分さからスピン波の散乱等の欠点も予想 され、この点もクリアにしていきたい。本報告では、ガラス基板上、Gd₃Ga₅O₁₂ (GGG)単結晶基板上に MOD 法による磁性ガーネット薄膜を作製・評価した。

実験方法

試料には、Y₁₅Bi₁R_{0.5}Fe₄Ga₁O₁₂ (R = Dy、Eu)を用いた。Y₃Fe₅O₁₂ (YIG)をホストガーネットとし、磁気光学効 果が大きい Bi を置換し、また磁気歪み定数が異なる Dy、Eu を置換した。コーニング社製ガラス基板、GGG (111)単結晶基板にそれぞれ MOD 溶液を塗布、スピンコートし、有機溶媒を蒸発させるために 100 °C で 10 分 間、乾燥させた。次に有機物を分解し揮発させるために 450 °C で 10 分間、仮焼成を行った。スピンコートか ら仮焼成までの工程を1回行うことで膜厚は 40 nm 程度である²⁾。この工程を4回繰り返したため膜厚は 160 nm 程度である。最後に試料を結晶化させるために 750 °C で 3 時間、本焼成を行った。試料の磁気特性を磁 気ファラデー効果により評価した。薄膜の歪み誘導磁気異方性エネルギーK_uは次のように表される¹⁾。

$$K_{\rm u} = -\frac{3}{2}\lambda \frac{E_{\rm f}}{1 - \nu_{\rm f}} \left[(1 - \eta) \frac{a_{\rm s} - a_{\rm f}}{a_{\rm f}} + \eta (\alpha_{\rm f} - \alpha_{\rm s}) \Delta T \right] \tag{1}$$

ここで λ は薄膜の磁気歪み定数、 E_f 、 v_f 、はそれぞれ薄膜のヤング率、ポアソン比、 a_f 、 a_s はそれぞれ薄膜、 基板の格子定数、 a_f 、 a_s はそれぞれ薄膜、基板の熱膨張係数、 ΔT は成長温度と室温の差である。また、 η は薄 膜が受ける基板の結晶格子による歪みの開放度であり、その膜応力は $\eta = 0$ では格子定数差で決定され、 $\eta = 1$ では熱膨張力差で決定されることを意味する。

実験結果

ガラス基板上 Y_{1.5}Bi₁R_{0.5}Fe₄Ga₁O₁₂ (R = Dy、Eu)薄膜は、XRD から 多結晶であることを確認した。磁気トルク測定より、ガラス基板上 Dy、Eu 置換薄膜の K_uはそれぞれ 3.92×10³ erg/cc、5.63×10³ erg/cc で あった。一方、 $\lambda \in R_3$ Fe₅O₁₂ (R = Y、Dy、Eu)の磁気歪み定数¹¹の加 重平均値とし、 $\eta = 1$ での K_uを式(1)より算出すると、Dy、Eu 置換 薄膜の K_uは 3.72×10⁴ erg/cc、-7.40×10³ erg/cc となり磁気トルク測定 結果と一致しない。これより、熱膨張係数差だけでの議論は不十分 であり、歪み緩和等の考慮も必要だと考えられる。

GGG 単結晶基板上 Y_{1.5}Bi₁R_{0.5}Fe₄Ga₁O₁₂ (R = Dy、Eu)薄膜は XRD からエピタキシャル成長が確認され、それぞれの格子定数は 12.45 Å、12.43Å であった。GGG 基板上に作製した Dy、Eu 置換薄膜の膜 面垂直の磁気ファラデーヒステリシスを Fig. 1 に示す。これより Eu 置換薄膜の有効磁気異方性が Dy 置換薄膜の場合より大きいと考え られる。前述同様に加重平均した λ を用いて、格子定数差と熱膨張 係数差の寄与を考えるために、 $\eta = 1$ 、0のときの GGG 基板上の K_u を求め、Table 1 に示す。基板との格子定数差から歪み誘導磁気異方 性が誘起される条件である $\eta = 0$ のとき、Dy, Eu 置換薄膜の K_u はそ れぞれ負、正となり、Fig. 1 の傾向と一致し、XRD の結果とも整合 した。

謝辞

本研究の一部は、平成 25~29 年度文部科学省私立大学戦略的研 究基盤形成支援事業 (S1311020)の助成を受けて行った。

<u>参考文献</u>

- K. Matsuumi, "Magnetic bubbles", edited by S. Iida and H. Kobayashi (Maruzen, Japan, 1977), pp. 84-92. [in Japanese]
- 2) T. Ishibashi, A. Mizusawa, N. Togashi, T. Mogi, M. Houchido, K. Sito: J. Crystal Growth, 275, e2427-e2431 (2005).



Fig. 1 Magnetic Faraday loop of $Y_{1.5}Bi_1$ - $R_{0.5}Fe_4Ga_1O_{12}$ (R = Dy, Eu) garnet films on Gd₃Ga₅O₁₂ substrates.

Table 1 Magnetic anisotropy energy K_u of $Y_{1.5}Bi_1R_{0.5}Fe_4Ga_1O_{12}$ (R = Dy, Eu) garnet films on $Gd_3Ga_5O_{12}$ substrates calculated from Eq. 1.

R	$K_{\rm u}$ [erg/cc]	
	$\eta = 0$	$\eta = 1$
Dy	-14.45×10^{4}	2.21×10^{4}
Eu	2.57×10^{4}	-0.66×10 ⁴